PCT

世界知的所有権機関 国際 事務局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



 (51) 国際特許分類6
H05K 3/34
 A1
 (11) 国際公開番号
 WO00/10369

 (43) 国際公開日
 2000年2月24日(24.02.00)

(21) 国際出願番号

PCT/JP99/04293

(22) 国際出願日

1999年8月6日(06.08.99)

(30) 優先権データ

特願平10/225092

1998年8月10日(10.08.98) JP

(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について)

富士通株式会社(FUJITSU LIMITED)[JP/JP]

〒211-8588 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号

Kanagawa, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

作山誠樹(SAKUYAMA, Seiki)[JP/JP]

内田浩基(UCHIDA, Hiroki)[JP/JP]

〒211-8588 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号

富士通株式会社内 Kanagawa, (JP)

(74) 代理人

吉田 稔, 外(YOSHIDA, Minoru et al.)

〒543-0014 大阪府大阪市天王寺区玉造元町2番32-1301

Osaka, (JP)

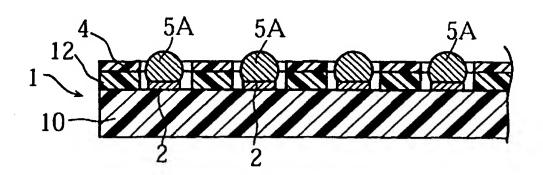
(81) 指定国 JP, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)

添付公開書類

国際調査報告書

(54)Title: METHOD OF FORMING SOLDER BUMP, METHOD OF MOUNTING ELECTRONIC DEVICE, AND MOUNTING STRUCTURE OF ELECTRONIC DEVICE

(54)発明の名称 ハンダバンプの形成方法、電子部品の実装方法、及び電子部品の実装構造



(57) Abstract

A method of forming solder bumps comprises the steps of supplying solder (5) to a plurality of recesses (11) in the surface (12) of a substrate (1), and forming solder bumps (5A) in the recesses (11) by melting and solidifying the solder (5). The method further comprises the steps of attaching or placing film (4) on the surface (12) before supplying solder (5) to the recesses (11), and opening a plurality of windows (40) in film (4) for communication with the recesses. The film (4) is composed of a material with a different base from that of the substrate (1).

ハンダバンプの形成方法は、基板 (1) の表層部 (12) に設けられている 複数の凹部 (11) 内にハンダ (5) を充填する工程と、このハンダ (5) を 溶融・固化させることにより、上記各凹部 (11) 内にハンダバンプ (5A) を形成する工程とを含む。さらに、ハンダバンプの形成方法は、上記複数の凹 部 (11) 内にハンダ (5) を充填する以前の工程として、上記表層部 (1 2) 上にフィルム (4) を貼付又は載置する工程と、このフィルム (4) に上 記複数の凹部に連通した複数の窓部 (40) を設ける工程と、含んでおり、上 記フィルム (4) は上記基板 (1) を構成する材料とは主成分が異なる材料で 構成されている。

明細書

ハンダバンプの形成方法、電子部品の実装方法、及び電子部品の実装構造

5 技術分野

10

15

本発明は、各種の基板にハンダバンプを形成するためのハンダバンプの形成 方法、電子部品の実装方法、及び電子部品の実装構造に関する。

本明細書で単に「基板」というときは、ブリント配線基板やウェハなどの狭 義の基板に限定されるものではなく、ハンダバンプの形成対象物となりうる全 てを含む広義の基板を指すものとする。

発明の背景

近年、電子部品の高密度実装の要請がますます高くなっており、電子部品の 実装方法としては、ワイヤボンディング法によるフェイスアップ方式の実装方 法から、ハンダバンプを用いたフェイスダウン方式の実装方法へと変化する傾 向が見られる。ハンダバンプを形成する方法として、従来では、いわゆるメッ キ法や蒸着法などが一般には採用されていた。ところが、これらの方法では、 大掛かりで高価な設備を必要とするのに加え、ハンダバンプの高さやハンダ組 成の制御が難しいといった問題点があった。

20 そこで、以上のような問題を解決するために、耐熱性絶縁膜を利用する方法 (特開平1-161850号公報) やシートを利用する方法(特開平9-11 6257号公報) が従来から提案されている。

特開平1-161850号公報に記載のハンダバンプ形成方法では、添付の図9aに示すように、ハンダバンプの形成対象となる基板9は、基板本体90の表面にアルミ配線91を覆うガラス膜の表層部92が形成されているとともに、この表層部92の凹部93内には電極94が設けられた構造とされている。上記基板9にハンダバンプを形成するには、まず図9bに示すように、上記表層部92上に絶縁膜95を形成する。この絶縁膜95は、液状の樹脂を上記表層部92や電極94の表面の全体に塗布してから、電極94の表面上の樹脂を

エッチングして形成する。これにより、電極94の上方に上記凹部93よりも深い凹部93'を形成することができる。次いで、図9cに示すように、上記凹部93'内にハンダベースト5eを充填した後に、このハンダベースト5eを加熱して再溶融させ、その後固化させる。この方法によれば、表層部92上に絶縁膜95を形成することによって凹部93'の深さ寸法を大きくし、この凹部93'に充填されるハンダペースト量を多くすることができる。従って、図9dに示すように、隆起状のハンダバンプ50を形成することができる。

しかしながら、図9a~9dに示す方法は次のような問題があった。すなわち、表層部92上に絶縁膜95を形成する際に、表層部92や電極94の表面の全体に液状の樹脂を塗布し、その一部をエッチングするため、上記絶縁膜95の厚み t をその全体にわたって所望の厚みに正確に仕上げることが難しいものとなっていた。従って、複数の凹部93[°]の各所の深さを均一にすることが難しく、後に形成される複数のハンダバンプ50の高さに大きなバラツキを生じ易くなっていた。このようなハンダバンプ50の高さのバラツキは、ハンダバンプを利用して他の部品との電気的な接続を図る上で好ましくない。

また、ハンダバンプを利用して他の部品との電気的な接続を行う場合、ハンダバンプの高さをできる限り高くしてそのハンダ量を多くすることが要請される場合がある。ところが、上記従来の方法では、液状の樹脂を塗布して形成される絶縁膜95の厚みtを大きくするには一定の限界があり、凹部93'をさほど深く形成することはできない。このため、ハンダバンプ50の高さを一定以上の高さに形成することも難しいものとなっていた。なお、この従来の方法では、絶縁膜95の上にこれと同様な絶縁膜をさらに重ねて形成することにより、絶縁膜全体の厚みを増大させようとしても、絶縁膜を形成するための液状の樹脂を塗布するときにその樹脂が凹部93'内に厚肉状に塗布されてしまい、この部分の樹脂を適切にエッチングすることは難しい。

20

25

一方、特開平9-116257号公報に記載のハンダバンプ形成方法は、図 10aに示すように、貫通孔80を有するシート8を利用する。ハンダバンプを形成するには、まず図10bに示すように、上記シート8上にマスクシート81を重ね合わせることによって、このマスクシート81を利用して上記シー

ト8の貫通孔80にハンダペースト5fを充填し、その後図10cに示すように、マスクシート81とシート8とを互いに分離させる。次いで、図10dに示すように、上記シート8を基板82上に載置して、ハンダペースト5fを電極83の上方に配置する。この状態で上記ハンダペースト5fを加熱して再溶融させると、図10dに示すように、ハングバンプ51を形成することができる。その後は図10fに示すように、上記シート8を基板82上から取り除く。この方法によれば、上記シート8を複数回のハンダバンブ形成作業に繰り返して使用することができるばかりでなく、シート8に形成された複数の貫通孔80の深さや開口径を各所均一にすることができる。

10 しかしながら、この図10a~10fに示す従来の方法では、基板82の複数の電極83の配置に対応した複数の貫通孔80を有するシート8を予め製作しておく必要がある。しかも、このシート8の作製は、基板82への電極83の形成プロセスなどとは全く別個の作業として行う必要がある。このため、上記シート8の製作の手間が面倒であるのに加え、集積回路パターンの微細化に伴って、複数の電極83のピッチが微細になると、上記シート8の作製が困難となる虞れがあった。また、複数の電極83のピッチが微細になると、これら複数の電極83とシート8の複数の貫通孔80との位置合わせ精度も低下する。その結果、上記後者の手段では、複数の電極83のピッチが微細化されると、ハンダへースト5fを各電極83上に正確に位置合わせすることが困難となり、例えば互いに隣接するハンダバンプ51,51どうしが不当に導通接触してしまうという不具合を生じる虞れがあった。

さらに、特開平7-273439号公報には、以上の2つの従来例の問題を解決できるハンダバンプ形成方法が開示されている。すなわち、同公報に開示のハンダバンプ形成方法によれば、先ず回路パターンが形成された基板の表面に第1のソルダレジスト層を形成した後に、この第1のソルダレジスト層をエッチングして回路パターンにおける電極に対応する部分に開口孔を形成さする。次いで、第1のソルダレジスト層の表面に第2のソルダレジスト層を貼付した後に、この第2のソルダレジスト層をエッチングして第1のソルダレジスト層の開口孔に対応する部分に開口孔を形成する。次いで、両ソルダレジスト層の

開口孔にハンダベーストを充填して、加熱溶融した後に固化させることにより、 回路ハターンの各電極上にハンダバンプを形成するのである。最後に、第1の ソルダレジストは溶解せず、第2のソルダレジスト層を溶解する溶解液により 第2のソルダレジスト層を溶解除去させるのである。

5 以上の方法によれば、第1のソルダレジスト層の厚みと第2のソルダレジスト層の厚みを利用して、ハンダペーストを充填する凹部(両ソルダレジスト層の開口孔によって形成される)の深さを大きくして、ハンダバンブを充分な大きさに形成することができる。しかも、第2のソルダレジスト層を溶解除去後も第1のソルダレジスト層は残存するので、ハンダバンプ間の短絡を防止できるため、電極間のファインピッチ化に対応することができる。

しかしながら、上記特開平7-273439号公報に記載の方法では、基板が第2のソルダレジスト層と同質の樹脂を主成分とする場合には、第2のソルダレジスト層を溶解する際に基板までも部分的に溶解され、不良の原因となる。また、第2のソルダレジスト層を溶解除去するための処理が必要となり、作業 効率がよいとはいえない。さらに、電子部品を接合するに際しては、電子部品側のハンダバンプを基板側のハンダバンプに位置合わせしなければならず、位置合わせが不良な場合には、製品の信頼性が低下する。

発明の開示

25

20 そこで、本発明の目的に1つは、簡易な作業によって複数のハンダバンブを 所望の高さに正確に形成することを可能としながら、基板が樹脂からなる場合 でも、その基板が不用意に溶解されることのないハンダバンプの形成方法を提 供することにある。

本発明の別の目的は、ハンダバンブ形成のために用いた樹脂層を溶解除去する工程を伴うことなく、電子部品を基板に効率的に実装することのできる方法 及び構造を提供することにある。

本発明の第1の側面によれば、基板の表層部に設けられている複数の凹部内 にハンダを充填する工程と、このハンダを溶融・固化させることにより、上記 各凹部内にハンダバンプを形成する工程とを含む、ハンダバンブの形成方法で

あって、上記複数の凹部内にハンダを充填する以前の工程として、上記表層部上にフィルムを貼付又は載置する工程と、このフィルムに上記複数の凹部に連通した複数の窓部を設ける工程と、を有しており、上記フィルムは上記基板を構成する材料とは主成分が異なる材料で構成されていることを特徴とする、ハンダバンブの形成方法が提供される。

5

10

15

20

本発明の上記第1の側面では、基板の表層部の複数の凹部内にハンダを充填する以前の段階において、上記表層部にフィルムを貼付又は載置して、このフィルムに上記複数の凹部に連通した複数の窓部を設けているために、上記複数の凹部内にハンダを充填するときには、このハンダを上記フィルムの複数の窓部内にも充填することができる。従って、基板の電極上に配されるハンダの高さを高くすることができ、このハンダの溶融後の固化により、隆起状のハンダバンプを適切に形成することができる。また、各所の厚みが均一なフィルムを用いれば、このフィルムに設けられる複数の窓部の深さも必然的に各所均一となり、基板の複数の電極上に配されるハンダの高さを各所一定の高さに揃えることができる。従って、複数のハンダバンプの高さ十法に大きなバラツキを生じないようにできる。また、本発明では、ハンダバンプの高さはフィルムの厚みに対応した寸法となり、ハンダバンプを所望の高さに設定することも容易となる。さらに、上記フィルムとして厚肉のものを用いたり、あるいは上記フィルムを複数枚重ねることにより、ハンダバンプの高さをかなり高くすることもできる。

しかも、上記フィルムは、基板を構成する材料とは異なる材料からなるため、 当該フィルムを溶解液で溶解除去する際に不用意に基板が侵されることもない。 このような観点から、例えば基板がエポキシ系樹脂からなる場合には、上記フィルムはアクリル系又はイミド系樹脂で構成すればよい。また、上記フィルムを基板表層部に載置(貼付に代えて)する場合には、ハンダバンプ形成後に当該フィルムを容易に剥離除去することができ、フィルムの残渣が電極に付着して、接続不良を起こす可能性を低減することができる。

好ましくは、上記基板の表層部は、基板本体の表面にレジスト層を含んでおり、このレジスト層は上記各電極の上方に開口孔が形成されるように露光及び

現像される。

20

25

好ましくは、上記フィルムは、感光性フィルムであり、上記フィルムに上記 複数の窓部を設ける工程は、上記フィルムへの露光及び現象を行う工程である。 また、これに代えて、上記フィルムに上記複数の開口孔を設ける工程は、上記 フィルムにレーザ照射を行う工程であってもよい。

上記基板表層部の凹部にハンダを充填する工程は、上記フィルムの窓部から
ハンダベースト、又はハンダ粉末、又は溶融ハンダを充填することにより行う
のが好ましい。また、溶融ハンダを充填するには、上記フィルムに窓部を形成
した後に、上記基板を常圧あるいは減圧下にて溶融ハンダ浴に浸漬すればよい。
10 本発明の第2の側面によれば、複数の凹部を形成した表層部を有する基板上
に電子部品を搭載し、この電子部品の電極と上記各凹部の電極とをハンダを介
して接続するための電子部品の実装方法であって、上記基板上に電子部品を搭
載する以前の工程として、上記表層部上にフィルムを貼付又は載置する工程と、
このフィルムに上記複数の凹部に連通した複数の窓部を設ける工程と、上記複
15 数の窓部と上記複数の凹部とにハンダを充填する工程とを有しており、かつ、
上記基板上に電子部品を搭載した後に上記ハンダを溶融させることを特徴とする、電子部品の実装方法が提供される。

以上の実装方法では、電極上に配置したハンダを溶融させる段階において既に基板上に電子部品を搭載させているために、上記ハンダを溶融させると、このハンダによって上記電子部品の電極と基板の電極とを機械的及び電気的に接続することができる。従って、基板側に独立してハンダバンプを形成したり、フィルムを除去する必要はなく、少ない作業工程によって基板に電子部品を実装することが可能となる。この結果、電子部品の実装作業能率を高めることができる。しかも、上記フィルムの窓部を電子部品側のハンダバンプを位置決めするのに利用することができるので、バンプ対バンブで突き合わせる場合よりも位置合わせが容易で信頼性も高くなる。

むろん、本発明の第2の側面によって提供される電子部品の実装方法は、基 板の表層部に形成されている複数の凹部にハンダを充填するまでの作業工程が、 本発明の第1の側面によって提供されるハンダバンプの形成方法の作業工程と

共通する工程であるために、上述した本発明の第1の側面によって得られるのと同様な利点が得られる。すなわち、本発明の第2の側面によって提供される電子部品の実装方法では、基板の表層部に貼付されるフィルムの複数の窓部の深さを各所均一にすることができるために、基板の複数の電極と電子部品とを接続するハンダの量も各所均一にすることができる。また、フィルムの厚みを大きくするなどして、基板の複数の電極と電子部品とを接続するハンダの量を多くすることも簡単に行える。従って、ハンダの量に過不足を生じないようにして、基板に対する電子部品の実装を適切に行うことができる。さらには、基板の複数の電極に対応するようにフィルムに複数の窓部を設ける作業も簡単かつ正確に行うことができ、複数の電極のファインピッチ化にも適切に対処できる。

本発明の第3の側面によれば、複数の凹部を形成した表層部を有する基板上 に電子部品が搭載され、かつこの電子部品の電極と上記基板の各凹部の電極と がハンダを介して接続されている、電子部品の実装構造であって、上記表層部 には、上記各凹部に連通した複数の窓部を有するフィルムが形成されているこ とを特徴とする、電子部品の実装構造が提供される。

本発明の上記第3の側面は、上記第2の側面に係る実装方法によって得られる実装構造を対象とするものであり、上記第2の側面によって得られるのと同様な効果が期待できる。

20 本発明のその他の特徴及び利点は、以下に行う発明の実施の形態の説明から、 より明らかになるであろう。

図面の簡単な説明

10

15

図 1 a ~ 1 f は、本発明に係るハンダバンプの形成方法の一例を示す要部断 25 面図である。

図2a~2cは、図1aに示す回路基板の作製工程を示す要部断面図である。 図3は、図1a~1fに示す方法でハンダバンプが形成された基板に電子部 品の実装する方法の一例を示す要部断面図である。

図4は、図3に示す実装方法により得られた電子部品の実装構造を示す要部

断面図である。

図5a及び5bは、図1a~1fに示す方法でハンダバンプが形成された基板に電子部品の実装する方法の他の例を示す要部断面図である。

図6a~6eは、本発明に係るハンダバンプの形成方法の他の例を示す要部 5 断面図である。

図7は、溶融ハンダを用いたハンダ充填作業の例を示す要部断面図である。

図8a~8fは、本発明に係る電子部品の実装方法の一例を示す断面図である。

図 9 a \sim 9 d は、従来のハンダバンプ形成方法の一例を示す要部断面図であ 10 る。

図10a~10fは、従来の方法の他の例を示す断面図である。

発明を実施するための最良の形態

25

以下、本発明の好ましい実施の形態について、図面を参照しつつ具体的に説 15 明する。

図1 a ~ 1 f は、本発明に係るハンダバンプの形成方法の一例を示す要部断面図である。図2 a ~ 2 c は、図1 a に示す回路基板の作製工程を示す要部断面図である。

図1 (a) に示す回路基板1は、基板本体10の表面に複数の凹部11を形 20 成した一定厚みの表層部12が設けられたものである。上記各凹部11の内部 には、例えば銅製の電極2が設けられている。上記基板本体10は、例えばガ ラス繊維(又はガラスクロス)強化エポキシ樹脂製である。

上記回路基板1は、もともとは図2aに示すように、基板本体10の表面に 複数の電極2やこれに導通した配線部(図示略)が形成された構造を有する。

上記基板本体10上に上記表層部12を形成する作業は、まず図2bに示すように、基板本体10の表面に、各電極2よりも厚みが大きなフォトレジスト層12'を形成する。次いで、図2cに示すように、フォトマスク3を用いたフォトレジスト層12'の露光処理、及びその現像処理を行う。上記フォトレジスト層12'として、例えばポジ型のものを用いた場合には、上記フォトレジ

スト層12'のうち、上記各電極2の形成箇所及びその周辺に露光を行うことにより、その後の現像処理によって上記各電極2の上方及びその周辺部においてフォトレジストを除去することができる。このような一連の工程により、図1 a に示すように、基板本体10の表面にフォトレジスト層からなる上記表層部12を設けた構成とすることができる。後述するハンダバンプの形成作業は、上記表層部12を設ける作業に引き続いて行うことができる。

上記図1aに示す回路基板1にハンダバンプを形成するには、まず図1bに示すように、上記表層部12の表面に一定の厚みを有するフィルム4を貼付又は載置する。回路基板1をガラス繊維強化エポキシ樹脂で構成する場合には、このフィルム4は、例えばアクリル系樹脂又はイミド系樹脂などの感光性材料で構成すれば、後にフィルム4を溶解液で溶解除去する際に回路基板1が侵されることを防止することができる。このフィルム4の貼付又は載置により、上記表層部12の各凹部11の上部開口は閉塞される。

10

次いで、図1 c に示すように、上記フィルム4には、上記複数の凹部11に 連通した複数の窓部40を設ける。各窓部40の開口径は、上記各凹部11と 同一又は略同一である。上記フィルム4に複数の窓部40を設ける作業は、上 述したフォトレジスト層12'に凹部11を形成する場合と同様な手法を採用 し、上記フィルム4への露光処理及びその現像処理を行い、上記フィルム4の 各凹部11の直上部分を除去すればよい。例えば上記フォトレジスト層12' がボジ型の場合において、上記フィルム4についてもそれと同様なボジ型感光 性のものを用いれば、図1bの仮想線に示すように、フィルム4への露光処理 には、フォトレジスト層12'への露光処理に用いたフォトマスク3をそのま ま用いることができる。従って、フォトマスク3の兼用が図れて便利である。 さらには、凹部11の形成と窓部40とを同一のフォトマスクを用いて形成す れば、これら凹部11と窓部40とを正確に位置合わせすることもできる。

上記窓部40の形成後は、図1dに示すように、それら窓部40とその下方の凹部11との内部にハンダペースト5を充填する。このハンダペースト5の充填に際しては、上記フィルム4の上面に余分なハンダペーストが多量に残存しないようにすることが望ましく、そのためにはたとえはスキージを用いてフ

ィルム4の上面の余分なハンダペーストを掻き取る作業を行えばよい。なお、本実施形態では、上記ハンダペースト5に代えて、ハンダ粉末を上記各窓部4 0内に充填させてもよい。

その後は、上記ハンダペースト5を加熱して再溶融させる。これにより、このハンダベースト5に含まれていたハンダ成分以外の成分が揮発消失するとともに、図1eに示すように、ハンダ成分がその表面張力によって略ボール状になり、その後の自然冷却によってそのままの形状に固化する。この結果、それぞれの電極2に固着した複数のハンダバンプ5Aが形成される。上記各ハンダバンプ5Aは、上記凹部11に加えて上記窓部40内にも充填されたハンダベースト5から形成されたものであるから、その高さを高くできる。また、上記窓部40の深さは各所均一にできるために、上記各ハンダバンプ5Aの高さに大きなバラツキも生じないようにできる。

上記ハンダバンプ 5 Aの形成後は、図1 f に示すように、フィルム 4 を表層 部 1 2 から除去する。フィルム 4 を除去するには、フィルム 4 を剥離させたり、あるいは適当な溶剤を用いてフィルム 4 を溶解させればよい。特に、フィルム 4 を回路基板 1 の表層部 1 2 に載置(貼付に代えて)するだけの場合には、フィルム 4 を容易に剥離させることができる。ただし、上記フィルム 4 を表層部 1 2 に貼付させたままであってもかまわない。上記フィルム 4 が電気絶縁性の材質であれば、このフィルム 4 を表層部 1 2 に貼付させたままであっても、各ハンダバンプ 5 Aを用いての電気的な接続に支障を生じさせることはない。

15

20

25

上記一連の作業工程によって得られた回路基板1は、フリップチップ方式の電子部品の実装に用いることができる。すなわち、図3に示すように、上記回路基板1に半導体チップ6を実装するには、まず半導体チップ6側のパンプ電極61を上記複数のハンダバンプ5Aに対向接触させるようにして、上記半導体チップ6を上記回路基板1上にセッティングする。上記半導体チップ6側のバンプ電極61は、例えばハンダバンプ電極であり、これらバンプ電極61についても、本発明に係るハンダバンプ電極であり、これらバンプ電極61にである。次いで、図4に示すように、上記複数のハンダバンプ5A及びバンプ電極61を加熱して溶融させると、上記各ハンダバンプ5Aと各バンブ電極6

1とを構成していたハンダが一体化したバンプ5Bが形成され、このバンプ5Bを介して回路基板1の各電極2と半導体チップ6の電極とが接続される。

上記半導体チップ6の実装作業を行う場合、上記各ハンダバンプ5 Aの先端に、フラックスを予め塗布し、いわゆる濡れ性を高めることが好ましい。フラックスの一例としては、ロジンを主成分とし、これにエタノールなどの溶剤や、有機酸、有機ハロゲンの活性剤を加えたものを用いることができる。また、上記フラックスの塗布に加え、又はフラックスの塗布に代えて、粘着剤を上記各ハンダバンプ5 Aの先端に塗布する場合には、粘着剤の粘着性を利用して各ハンダバンプ5 Aと各バンプ電極61との位置決め保持を図ることができる。上記粘着剤としては、例えばロジンを適用することができる。

10

15

20

25

さらに、半導体チップ6の実装作業を行う場合、図5aに示すように、上記 ハンダバンプ5Aの上部に平坦部55を形成してもよい。上記平坦部55は、例えば上記ハンダバンプ5Aを上方からプレスすることによって形成することができる。このような平坦部55を形成しておけば、図5bに示すように、ハンダバンプ5Aの平坦部55上に半導体チップ6のバンプ電極61を安定させて配置することができる。また、フラックスや粘着剤を塗布する場合には、これらを平面部55に塗布すればよく、その作業も容易となる。

図 $6a\sim6e$ は、本発明に係るハンダバンプの形成方法の他の例を示す要部断面図である。なお、図 $6a\sim6e$ 及びそれ以降の図においては、先の実施形態と同一部分は同一符号で示している。

図6 a ~ 6 e に示す方法は、回路基板1の表層部12に2枚のフィルム4,4 A を貼付又は載置する方法である。より具体的には、まず図6 a に示すように、回路基板1の表層部12上に1枚目のフィルム4を貼付又は載置して、このフィルム4に複数の窓部40を設ける。この回路基板1の構成は、図1cに示した構成と同一であり、それまでの作業工程は先の実施形態と同一である。

次いで、図6bに示すように、上記フィルム4の上面に、これと同様な材質の感光性を有する2枚目のフィルム4Aを貼付又は載置する。

その後、図6cに示すように、この2枚目のフィルム4Aの露光処理及びその現象処理を行う。これにより、図6dに示すように、上記第2のフィルム4

PCT/JP99/04293 WO 00/10369

ルム4Aの窓部40Aを形成する箇所は、各窓部40の直上である。従って、上 記フィルム4Aには、その露光及び現像処理によって上記複数の窓部40Aを適 切に形成することができるのである。

上記窓部40Aを形成した後には、図6eに示すように、それら窓部40A、 これに連通する窓部40、及び複数の凹部11内にハンダペースト5を充填する。 その後は、先の図1eに示した工程と同様に、上記ハンダベースト5を加熱して 再溶融させてから固化させる。これにより、ハンダバンプを形成することができ る.,

上記方法によれば、2枚目のフィルム4Aを用いて形成された窓部40の深さ 分だけ、ハンダバンブの形成に用いられるハンダペースト5の量を多くすること 10 ができ、ハンダバンブの高さをより高くすることができる。このように、本実施 形態では、1枚のフィルムを用いるだけではなく、2枚のフィルム、あるいはそ れ以上の枚数の複数のフィルムを回路基板の表層部に順次重ねてゆき、それら複 数のフィルムのそれぞれに窓部を設けるようにしてもかまわない。

図7は、ハンダ充填作業の他の例を示す説明図である。同図に示す作業工程で 15 · は、回路基板1をハンダ貯留槽19内の溶融ハンダ浴5Cに浸漬させている。こ の回路基板 1 は、その表層部 1 2 上にフィルム 4 を貼付して複数の窓部 4 0 を設 けたものであり、先の図1 c 及び図6 a に示した回路基板の構成と同一である。 このとき、微少なフィルム4の窓部40に溶融ハンダを確実に流入させるため、 減圧下にてこの作業を行うのが好ましい

20

25

図7に示す作業工程によれば、上記各窓部40と表層部12の各凹部11内に 溶融ハンダ5Cを充填させることができる。上記回路基板1をハンダ貯留槽19 から引き上げて上記充填された溶融ハンダを自然冷却させれば、同図の仮想線に 示すように、そのままハンダバンプ5Aを形成することが可能である。本実施形 態では、ハンダを再度加熱して溶融させる必要はないばかりでなく、ハンダベー ストを用いる場合のように、ハンダ成分以外の成分が揮発消失して、その分だけ ハンタバンブが痩せることもない。ただし、回路基板1をハンダ貯留槽19から 引き上げた後に回路基板1の姿勢を早期に安定させない場合には、ハンダバンブ 5 Aが電極2の偏った位置において固化する虞れがある。このような場合には、

ハンダベーストを用いる場合のように、ハンダ成分以外の成分が揮発消失して、その分だけハンダバンプが痩せることもない。ただし、回路基板1をハンダ貯留槽19から引き上げた後に回路基板1の姿勢を早期に安定させない場合には、ハンダバンプ5Aが電極2の偏った位置において固化する虞れがある。このような場合には、回路基板1を水平状態に安定させてから上記ハンダバンプ5Aを再加熱し、その補正を行えばよい。

このように、本発明では、ハンダの充填方法としては、ハンダベーストやハンダ粉末を用いるに限らず、溶融ハンダを充填してもかまわない。また、本発明でいうハンダとは、Sn、或いはPb、Inなどを主成分とするものに限らず、電子部品の接合に用いられるAgなどを主成分とするものも含む。

10

15

図8 a ~ 8 f は、本発明に係る電子部品の実装方法の一例を示す断面図である。この電子部品の実装方法は、まず図8 a ~ 8 d に示すように、回路基板1 の表層部12上にフィルム4を貼付又は載置して、このフィルム4に複数の窓部40を設け、これら複数の窓部40とこれに連通する凹部11内にハンダベースト5を充填する。これら一連の作業工程は、先の図1 a ~ 1 d に示した作業工程と同様である。

上記ハンダペースト5の充填作業後には、図8 e に示すように、実装対象となる半導体チップ6をそのバンプ電極61が上記ハンダペースト5に接触するようにセッティングする。

20 この状態で上記ハンダペースト5を加熱して溶融させ、その後固化させると、図8fに示すように、略ボール状に形成されたハンダ5Dを介して回路基板1の各電極2と半導体チップ6の電極とを接続することができる。上記ハンダ5Dは、凹部11と窓部40とに一連に充填されたボリュームの多いハンダペースト5から形成されるものであるから、その量に不足を生じさせないようにすることができる。上記フィルム4は、回路基板1に貼付又は載置したままでもかまわない。ただし、このフィルム4を溶剤を用いて溶解させるなどして除去してもよい。

本発明に係るハンダバンプの形成方法及び電子部品の実装方法の各作業工程の具体的な構成は、上述の実施形態に限定されない。

本発明では、例えばフィルムに形成する各窓部の径は、基板の表層部の凹部 の径と同一又は略同一でなくてもよく、凹部よりも大径又は小径にしてもかま わない。

また、本発明では、基板の表層部は、基板そのものの表層部(表面)であってもよい。例えば、シリコン基板の表面に電極を形成する手法としては、シリコン基板の表面に酸化処理を施すことによってこのシリコン基板の表面に絶縁層(酸化シリコンの層)を形成するとともに、この絶縁層にエッチング処理を施して凹部を形成し、その後この凹部内にアルミ製などの電極を形成する手法があるが、本発明はこのように基板にも適用できる。

10 本発明では、基板の表層部に設けられている凹部の具体的な構成も、上述の 実施形態に限定されない。例えば、この凹部の開口径が電極よりも小さい寸法 とされて、電極の表面の一部分のみが上記各凹部を介して露出した構成とされ ていてもよい。また、従来例を表す図9 a に示すように、電極自体が凹部を有 するような構成であってもよい。

15 さらに、本発明では、基板の表層部に貼付したフィルムに窓部を設ける方法としては、例えばフィルムにレーザを照射する手段を採用してもかまわない。レーザとしては、エキシマレーザやYAGレーザなどの種々のレーザを用いることができる。レーザの照射によってフィルムに窓部を設ける場合には、フィルムとしては、感光性のものを用いる必要はなく、例えばポリイミドフィルム20 を用いればよい。

次に、本発明の実施例につき説明する。

[実施例1]

直径が50μmの銅製の電極を150μmピッチで表面に多数形成したガラス繊維強化エポキシ樹脂製の基板の表面に、厚みが25μmのフォトレジスト層を形成した後に、その露光・現像処理を行うことにより、上記フォトレジスト層に上記電極を外部に露出させる直径80μmの凹部を多数形成した。上記フォトレジスト層は、エポキシアクリレート樹脂系とした。その後、上記フォトレジスト層の上面に厚みが50μmのアクリル樹脂系感光性フィルムを熱圧

着(105 ℃、圧力3. 5 Kg/cm²)し、ガラスマスクを用いて露光した後に、1 %の炭酸ナトリウム溶液で上記感光性フィルムをエッチング現像し、上記凹部に重なった直径 80μ mの窓部を形成した。次いで、63 % S n - P b のハンダを体積比で約50 %含むハンダペーストを印刷法により上記窓部と凹部とに充填し、210 ℃で加熱溶融させた。その後、3 %水酸化ナトリウム溶液を用いて上記感光性フィルムを除去した。

その結果、平均高さが 60μ mの多数のハンダバンプを形成することができた。これら多数のハンダバンプの高さのばらつきは、 2μ m以内であった。また、感光性フィルムを溶解除去した際に、基板が侵食されることは一切なかった。

[実施例2]

10

直径が50μmの銅製の電極を150μmピッチで表面に多数形成したガラ ス繊維強化エボキシ樹脂製の基板の表面に、厚みが 2 5 μ mのフォトレジスト 層を形成した後に、その露光・現像処理を行うことにより、上記フォトレジス 15 ト層に上記電極を外部に露出させる直径80μmの凹部を多数形成した。上記 フォトレジスト層は、エポキシアクリレート樹脂系とした。その後、上記フォ トレジスト層の上面に厚みが 5 0 μ mのアクリル樹脂系感光性フィルムを熱圧 着(105℃、圧力3.5 Kg/cm²) し、ガラスマスクを用いて露光した後に、 2. 3%テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド溶液で上記感光性フィ 20 ルムをエッチング現像し、上記凹部に重なった直径120μ mの窓部を形成し た。次いで、63%Sn-Pbのハンダを体積比で約50%含むハンダベース トを印刷法により上記窓部と凹部とに充填し、210℃で加熱溶融させた。そ の後、10%モノエタノールアミン溶液を用いて上記感光性フィルムを除去し 25 た。

その結果、平均高さが 75μ mの多数のハンダバンプを形成することができた。これら多数のハンダバンプの高さのばらつきは、 1.5μ m以内であった。また、感光性フィルムを溶解除去した際に、基板が侵食されることは一切なかった。

〔実施例3〕

直径が50μmの銅製の電極を150μmピッチで表面に多数形成したガラス繊維強化エポキシ樹脂製の基板の表面に、厚みが25μmのフォトレジスト層を形成した後に、その露光・現像処理を行うことにより、上記フォトレジスト層に上記電極を外部に露出させる直径80μmの凹部を多数形成した。上記フォトレジスト層は、エポキシアクリレート樹脂系とした。その後、上記フォトレジスト層の上面に厚みが50μmのアクリル樹脂系感光性フィルムを載置(25℃)し、ガラスマスクを用いて露光した後に、2.3%テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド溶液で上記感光性フィルムをエッチング現像し、上記凹部に重なった直径120μmの窓部を形成した。次いで、63%Snートりのハンダを体積比で約50%含むハンダペーストを印刷法により上記窓部と凹部とに充填し、210℃で加熱溶融させた。その後、5%モノエタノールアミン溶液を用いて上記感光性フィルムを除去した。

その結果、平均高さが 7 5 µ mの多数のハンダバンプを形成することができた。これら多数のハンダバンプの高さのばらつきは、 1.5 µ m以内であった。また、感光性フィルムを溶解除去した際に、基板が侵食されることは一切なかった。

[実施例4]

20 直径が70μmで凹形状の表面がNiの電極を150μmピッチで多数形成し、かつ電極上部以外がポリイミドで被覆された基板の表面に、厚みが50μmのアクリル樹脂系感光性フィルムを熱圧着(105℃、圧力3.5Kg/cm²)し、ガラスマスクを用いて露光した後に、2.3%テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド溶液で上記感光性フィルムをエッチング現像し、上記凹部に重なった直径120μmの窓部を形成した。次いで、63%Sn-Pbのハンダを体積比で約50%含むハンダペーストを印刷法により上記窓部と凹部とに充填し、210℃で加熱溶融させた。その後、10%モノエタノールアミン溶液を用いて上記感光性フィルムを除去した。

その結果、平均高さが70μmの多数のハンダバンプを形成することができ

た。これら多数のハンダバンプの髙さのばらつきは、 1.5μ m以内であった。また、感光性フィルムを溶解除去した際に、基板が侵食されることは一切なかった。

5 〔実施例5〕

直径が70μmで凹形状の表面がNiの電極を150μmピッチで多数形成し、かつ電極上部以外がポリイミドで被覆された基板の表面に、厚みが50μmのアクリル樹脂系感光性フィルムを載置(25℃)し、ガラスマスクを用いて露光した後に、2.3%テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド溶液で上記感光性フィルムをエッチング現像し、上記凹部に重なった直径120μmの窓部を形成した。次いで、63%Sn-Pbのハンダを体積比で約50%含むハンダペーストを印刷法により上記窓部と凹部とに充填し、210℃で加熱溶融させた。その後、5%モノエタノールアミン溶液を用いて上記感光性フィルムを除去した。

15 その結果、平均高さが 7 0 μ mの多数のハンダバンプを形成することができた。これら多数のハンダバンプの高さのばらつきは、1.5 μ m以内であった。また、感光性フィルムを溶解除去した際に、基板が侵食されることは一切なかった。

20 〔実施例6〕

25

直径が50μmの銅製の電極を150μmビッチで表面に多数形成したガラス繊維強化エボキシ樹脂製の基板の表面に、厚みが25μmのフォトレジスト層を形成した後に、その露光・現像処理を行うことにより、上記フォトレジスト層に上記電極を外部に露出させる直径80μmの凹部を多数形成した。上記フォトレジスト層は、硫酸バリウムをフィラーとして含むエポキシアクリレート樹脂系とした。その後、上記フォトレジスト層の上面に厚みが50μmのボリイミドフィルムを載置し、エキシマレーザを用いて電極上部に直径120μmの窓部を形成した。次いで、63%Sn-Pbのハンダを体積比で約50%含むハンダペーストを印刷法により上記窓部と凹部とに充填し、210℃で加

熱溶融させた。その後、5%モノエタノールアミン溶液を用いて上記ポリイミ ドフィルムを除去した。

その結果、平均高さが 7 5 μ m の多数のハンダバンプを形成することができた。これら多数のハンダバンプの高さのばらつきは、1.5 μ m 以内であった。また、感光性フィルムを溶解除去した際に、基板が侵食されることは一切なかった。

〔実施例7〕

直径が70μmで凹形状の表面がNiの電極を150μmビッチで多数形成 し、かつ電極上部以外がポリイミドで被覆された基板の表面に、厚みが50μmのアクリル樹脂系フィルムを載置し、炭酸ガスレーザを用いて電極上部に直径120μmの窓部を形成した。次いで、63%Sn-Pbのハンダを体積比で約50%含むハンダペーストを印刷法により上記窓部と凹部とに充填し、210℃で加熱溶融させた。その後、5%モノエタノールアミン溶液を用いて上15記フィルムを除去した。

その結果、平均高さが 7 0 μ m の多数のハンダバンプを形成することができた。これら多数のハンダバンプの高さのばらつきは、 1 . 5 μ m 以内であった。また、感光性フィルムを溶解除去した際に、基板が侵食されることは一切なかった。

20

25

〔実施例8〕

実施例1の工程において、上記ハンダペーストに代えて、平均粒径15μmのハンダ粉末 (63%Sn-Pb) を用いた。また、このハンダ粉末を感光性フィルムの窓部とフォトレジスト層の凹部とに充填する以前には、フラックス (タムラ化研株式会社製の商品ULF-500VS) を上記窓部と凹部との内面に若干量だけ塗布した。それ以外の条件は、実施例1と同一とした。

その結果、実施例 1 と同様に、平均高さが 6 0 μ mの多数のハンダバンプを 形成することができた。これら多数のハンダバンプの高さのばらつきは、2 μ m以内であった。また、感光性フィルムを溶解除去した際に、基板が侵食され

ることは一切なかった。

〔実施例9〕

実施例1の工程において、感光性フィルムの窓部にハンダペーストを充填するのに代えて、基板全体を210℃の溶融ハンダ(63%Sn-Pb)に浸漬させてから引き上げ、そのまま自然冷却により固化させた。基板全体を溶融ハンダに浸漬させる以前には、実施例2と同様にフラックスの塗布処理を行った。それ以外の条件は、実施例1と同一とした。

その結果、平均高さが 70 μ mの多数のハンダバンプを形成することができ 10 た。これら多数のハンダバンプの高さのばらつきは、2 μ m以内であった。ま た、感光性フィルムを溶解除去した際に、基板が侵食されることは一切なかっ た。

[実施例10]

15 実施例1の工程において、厚さが50μの感光性フィルムに代えて、それと同材質の厚さが40μmの感光性フィルムを用いた。この感光性フィルムに直径80μmの窓部を多数形成した後には、上記感光性フィルムと同材質の厚さが40μmの2枚目の感光性フィルムを熱圧着し、感光性フィルムを2枚重ね状態とした。この2枚目の感光性フィルムについても、1枚目の感光性フィルムの窓部に重なった直径80μmの窓部を多数形成した。その後は、上記2枚の感光性フィルムのそれぞれの窓部とフォトレジスト層の凹部とに、63%Sn−Pbのハンダを体積比で約50%含むハンダペーストを印刷法により充填し、210℃で加熱溶融させた。その後、3%水酸化ナトリウム溶液を用いて上記2枚の感光性フィルムを除去した。

その結果、平均高さが 80μ mの多数のハンダバンプを形成することができた。これら多数のハンダバンプの高さのばらつきは、 2μ m以内であった。また、2 枚目の感光性フィルムを溶解除去した際に、基板が侵食されることは一切なかった。

[実施例11]

実施例4の工程において、上記ハンダベーストに代えて、平均粒径15μm のハンダ粉末(63%Sn-Pb)を用いた。また、このハンダ粉末を窓部に 充填する前には、実施例2と同様にフラックスを2枚の感光性フィルムの窓部 とフォトレジスト層の凹部との内面に若干量だけ塗布した。それ以外の条件は、 実施例4と同一とした。

その結果、平均高さが 8 0 μ mの多数のハンダバンプを形成することができた。これら多数のハンダバンプの高さのばらつきは、2 μ m以内であった。また、感光性フィルムを溶解除去した際に、基板が侵食されることは一切なかった。

[実施例12]

10

実施例4の工程において、2枚の感光性フィルムの窓部にハンダペーストを 充填するのに代えて、基板全体を210℃の溶融ハンダ(63%Sn-Pb) に浸漬させてから引き上げ、そのまま自然冷却により固化させた。基板全体を 溶融ハンダに浸漬させる以前には、実施例5と同様にフラックスを感光性フィ ルムの窓部とフォトレジスト層の凹部との内面に若干量だけ塗布した。それ以 外の条件は、実施例4と同一とした。

20 その結果、平均高さが 9 O μ mの多数のハンダバンプを形成することができた。これら多数のハンダバンプの高さのばらつきは、 2 μ m以内であった。また、 2 枚目の感光性フィルムを溶解除去した際に、基板が侵食されることは一切なかった。

25 〔実施例 1 3〕

実施例 1 の前段の工程と同一条件下において、基板のフォトレジスト層上に 厚みが 5 0 μ m の感光性フィルムを熱圧着するとともに、この感光性フィルム に直径 8 0 μ m の窓部を多数形成した後に、これら多数の窓部内にハンダベー ストを充填した。その後、複数のバンプ電極を有する半導体チップを上記基板

の上に載せて、複数のバンプ電極を上記窓部内のハンダペースト内に一部進入 させた状態で、上記ハンダペーストを210℃で加熱溶融し、その後自然冷却 により固化させた。

その結果、上記半導体チップを上記基板に対して機械的かつ電気的に適切に 5 接続することができた。

請求の範囲

1. 基板の表層部に設けられている複数の凹部内にハンダを充填する工程と、このハンダを溶融・固化させることにより、上記各凹部内にハンダバンブを形成する工程とを含む、ハンダバンプの形成方法であって、上記複数の凹部内にハンダを充填する以前の工程として、上記表層部上にフィルムを貼付又は載置する工程と、このフィルムに上記複数の凹部に連通した複数の窓部を設ける工程と、を有しており、

上記フィルムは上記基板を構成する材料とは主成分が異なる材料で構成され 10 ていることを特徴とする、ハンダバンプの形成方法。

2. 上記基板表層部は、基板本体の表面に形成されたレジスト層を含んでおり、このレジスト層は上記各電極の上方に開口孔が形成されるように露光及び現像されることを特徴とする、請求項1に記載のハンダバンプの形成方法。

15

25

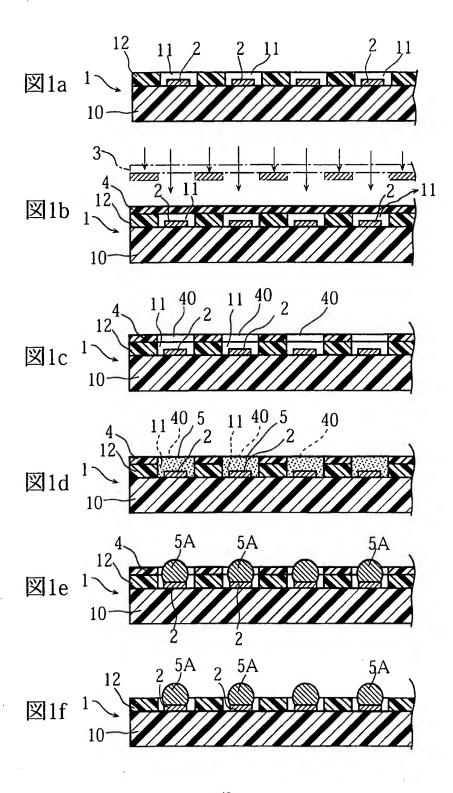
- 3. 上記フィルムは、感光性フィルムであり、上記フィルムに上記複数の窓部を設ける工程は、上記フィルムへの露光及び現象を行う工程である、請求項1に記載のハンダバンブの形成方法。
- 20 4. 上記フィルムに上記複数の窓部を設ける工程は、上記フィルムにレーザ 照射を行う工程である、請求項1に記載のハンダバンプの形成方法。
 - 5. 上記基板表層部の凹部にハンダを充填する工程は、上記フィルムの窓部からハンダペーストを充填することにより行う、請求項1に記載のハンダバンブの形成方法。
 - 6. 上記基板表層部の凹部にハンダを充填する工程は、上記フィルムの窓部からハンダ粉末を充填することにより行う、請求項1に記載のハンダバンプの形成方法。

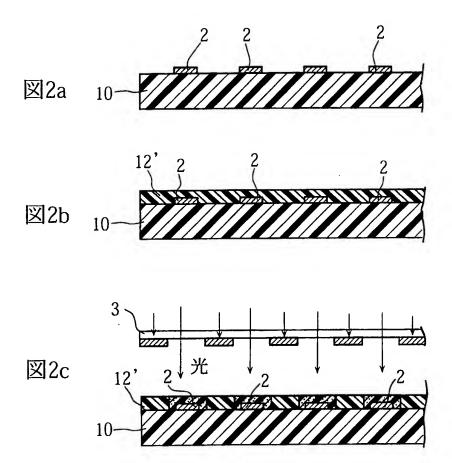
7. 上記基板表層部の凹部にハンダを充填する工程は、上記フィルムの窓部から溶融ハンダを充填することにより行う、請求項1に記載のハンダバンブの形成方法。

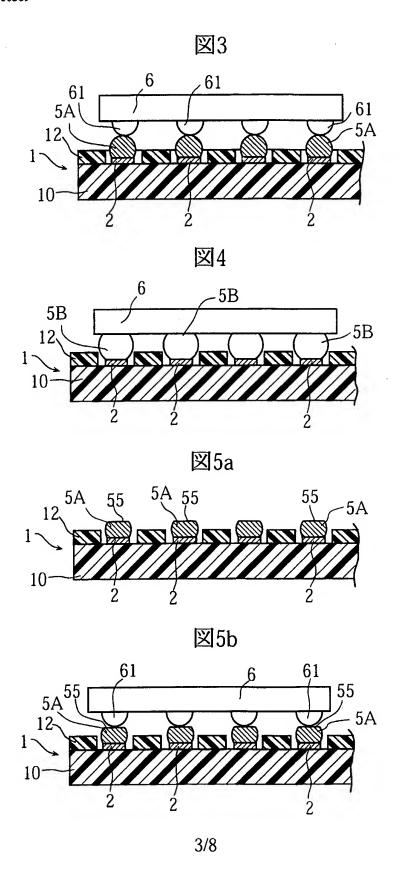
- 5 8. 上記基板表層部の凹部にハンダを充填する工程は、上記フィルムに窓部 を形成した後に、上記基板を溶融ハンダ浴に浸漬することにより行う、請求項 7に記載のハンダバンプの形成方法。
- 9. 上記基板表層部の凹部にハンダを充填して固化させた後に、上記フィル10 ムを除去する、請求項1に記載のハンダバンプの形成方法。
 - 10. 複数の凹部を形成した表層部を有する基板上に電子部品を搭載し、この電子部品の電極と上記各凹部の電極とをハンダを介して接続するための電子部品の実装方法であって、
- 15 上記基板上に電子部品を搭載する以前の工程として、上記表層部上にフィルムを貼付又は載置する工程と、このフィルムに上記複数の凹部に連通した複数の窓部を設ける工程と、上記複数の窓部と上記複数の凹部とにハンダを充填する工程とを有しており、かつ、

上記基板上に電子部品を搭載した後に上記ハンダを溶融させることを特徴と 20 する、電子部品の実装方法。

- 11. 複数の凹部を形成した表層部を有する基板上に電子部品が搭載され、かつこの電子部品の電極と上記基板の各凹部の電極とがハンダを介して接続されている、電子部品の実装構造であって、
- 25 上記表層部には、上記各凹部に連通した複数の窓部を有するフィルムが形成 されていることを特徴とする、電子部品の実装構造。







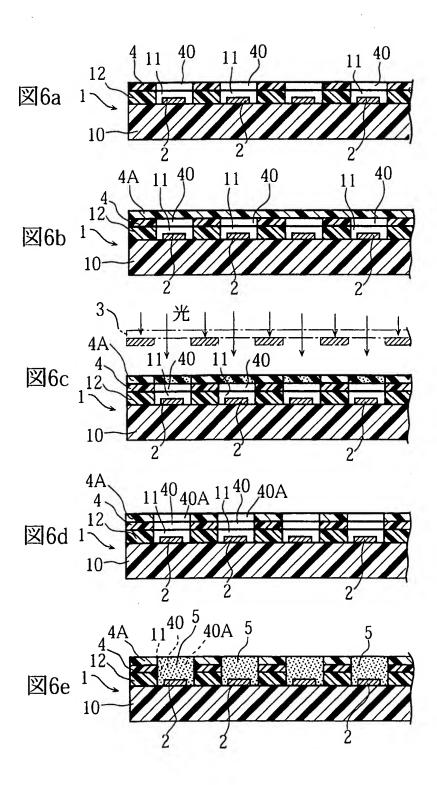
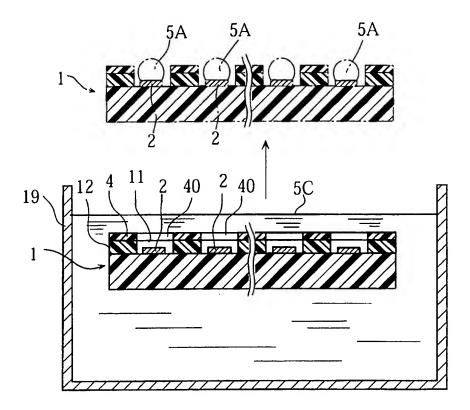
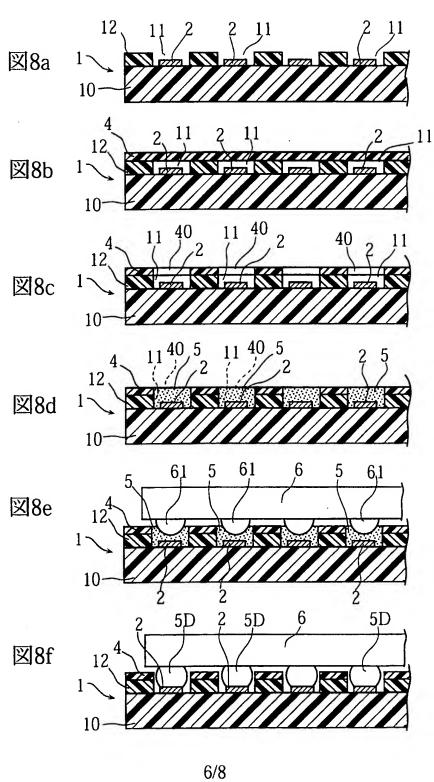
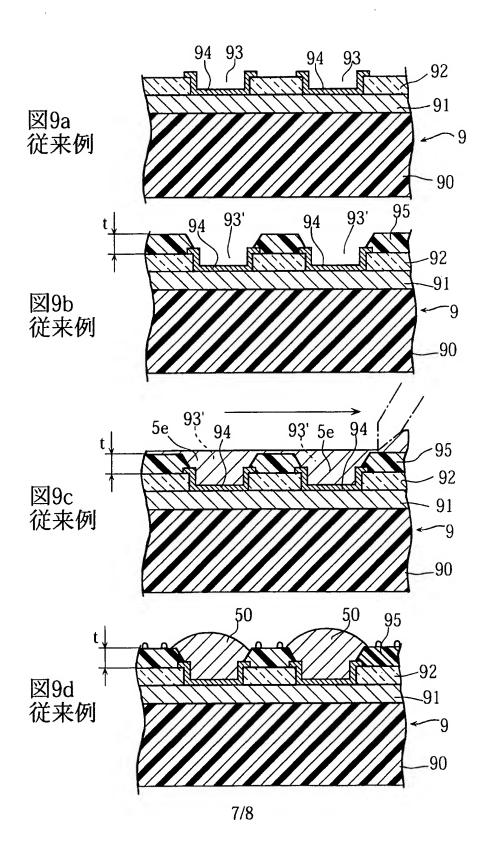
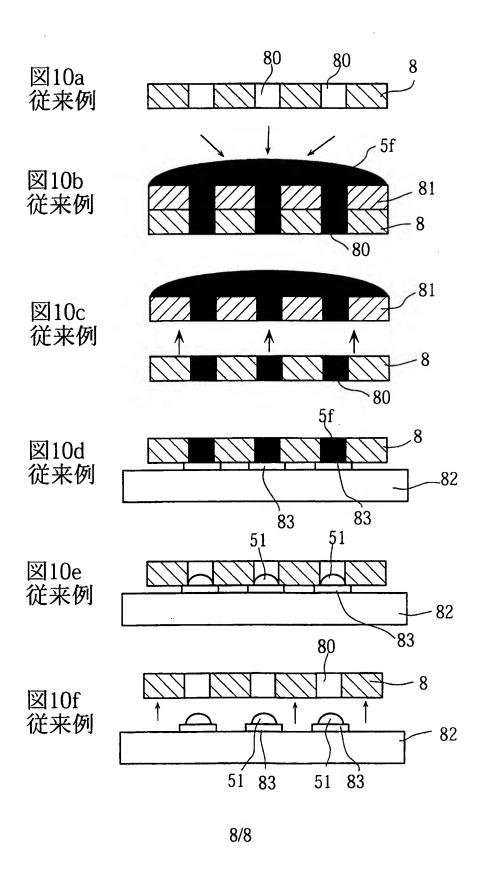


図7









INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP99/04293

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int. C1 ⁶ H05K 3/34						
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both nat	ional classification and IPC				
	S SEARCHED					
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int. Cl ⁶ H05K 3/34						
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-1999 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-1999 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-1999						
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)						
C. DOCUI	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
Х	JP, 8-186361, A (Sony Corporati 16 July, 1996 (16.07.96), (Family: none)	on),	1-3,5,10,11			
Y			4,6-9			
Y	JP, 8-172259, A (Hewlett-Packard Company) 02 July, 1996 (02.07.96), & EP, 697727, A & US, 5539153, A		1-11			
Y	<pre>JP, 61-296728, A (Fujitsu Limited), 27 December, 1986 (27.12.86), (Family: none)</pre>		6			
Y	<pre>JP, 5-206209, A (International Business Machines Corp.), 13 August, 1993 (13.08.93), & US, 5316788, A</pre>		7,8			
Furthe	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international filing		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be				
date	ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is	considered novel or cannot be conside step when the document is taken alone	red to involve an inventive			
		"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is				
"O" docum means "P" docum	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	combined with one or more other such combination being obvious to a person document member of the same patent	n documents, such n skilled in the art			
Date of the	Actual completion of the international search November, 1999 (01.11.99)	Date of mailing of the international sear 16 November, 1999 (rch report 16.11.99)			
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer				
Facsimile No.		Telephone No.				

国際出願番号 PCT/IP99/04293

	国際調査報告	国際出願番号	PCT/JP99	04293
A. 発明の原	Nata (国際特許分類 (IPC)) Int. cl ⁶ H05K 3/34	1		
	Int. el Mosk 3/3/	±		
B. 調査を行	丁った分野			
調査を行った最	及小限資料(国際特許分類(IPC))			
	Int. cl* H05K 3/34	4		
最小限資料以外	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの	0.0.45		
	日本国実用新案公報 1926-1 日本国公開実用新案公報 1971-1	999年		
	日本国登録実用新案公報 1994-1 日本国実用新案登録公報 1996-1	999年		
国際調査で使用	用した電子データベース (データベースの名称、)	調査に使用した用語)		
C. 関連する 引用文献の	ると認められる文献			関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると			請求の範囲の番号
X	JP, 8-186361, A (ソニー 96 (16.07.96) (ファミリ	株式会社) 16. ーなし)	. 7月. 19	1-3, 5, 10, 11
Y				4, 6-9
Y	JP, 8-172259, A (ヒューニー) 2. 7月. 1996 (02. 027, A&US, 5539153, A	7.96)&E	ード・カンパ P, 6977	1-11
又 C欄の続	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファ	・ミリーに関する別	紙を参照。
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表された文献で出願と矛盾するものではなく、発明の原理的となるされたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願「&」同一パテントファミリー文献				、発明の原理又は理 当該文献のみで発明 えられるもの 当該文献と他の1以 自明である組合せに
国際調査を完	プレた日 01.11.99	国際調査報告の発送日 16,11,99		
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官(権限市・川 電話番号 03-3	のある職員) 裕司 F	38 7128

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP99/04293

C(続き).						
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号				
Y	JP, 61-296728, A (富士通株式会社) 27. 12月. 1986 (27. 12. 86) (ファミリーなし)	6				
Y	JP, 5-206209, A (インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレイション) 13.8月.1993 (13.08.93) &US, 5316788, A	7, 8				
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •					

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER: ____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY